

Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik

01.02.2017

Prüfungsamt

Studienrichtung: Geräte- und Mikrotechnik

Prüfungsablaufplan für das WS 16/17

Studienjahrgang 2012 / 9. Semester

in der Prüfungsperiode vom 06.02.2017 - 04.03.2017

(vorbehaltlich weiterer Ergänzungen und Veränderungen)

| Prüfungsfach | Prüfungs-termin | Prüfer | Ort | Zeit/ Ort |
|--|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|
| <u>Wahlpflichtfächer</u> | | | | |
| Hybridtechnik/Mikro-Nano-Integration - Prüfung 71710 (10) 12 06 07 (PL 1 Modul Hybridintegration) 70140 (05) | 10.02. | Prof. Bock | GÖR/127/U | 150 Min. 2./3. DS |
| Hybridtechnik/Mikro-Nano-Integration - Laborprakt. 71730 (10) 12 06 07 (PL 2 Modul Hybridintegration) | n. Vereinb. | Prof. Bock | | n. Vereinb. |
| OS AVT - Referat 91510 (10) 12 06 09 | n. Vereinb. | Prof. Bock | | n. Vereinb. |
| OS AVT - Beleg 91520 (10) 12 06 09 | n. Vereinb. | Prof. Bock | | n. Vereinb. |
| Mikro- und Nano-zerstörungsfreie Prüfung 12 06 08 (Modul Zerstörungsfreie Prüfung) | 20.02. | Prof. Heuer | schriftlich n. Vereinb. | 90 Min. |
| Zerstörungsfreie Prüfung - Prüfung 71910 (10) 12 06 08 (gemeinsame Note mit Meyendorf) | 13.02. | PD Dr.Oppermann | schriftlich GÖR/127/U | 90 Min. 3. DS |
| Modul Zerstörungsfreie Prüfung - Laborprakt. | n. Vereinb. | Meyendorf/ Oppermann | | n. Vereinb. |

| | | | | |
|--|-------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 71930 (10) 12 06 08 | | | | |
| Sensorsysteme SHM ZIP (fakultativ) | n. Vereinb. | Prof. Heuer | | n. Vereinb. |
| Entwurfsautomatisierung - Prüfung 71530 (10) 12 05 09 71580 (05) | im Sem. | Prof. Lienig | n. Vereinb. | n. Vereinb. |
| Entwurfsautomatisierung - Übungsaufgaben 71540 (10) 12 05 09 | n. Vereinb. | Prof. Lienig | | n. Vereinb. |
| Gerätekonstruktion - Prüfung 71310 (10) 12 05 08 | entfällt | PD Dr. Nagel | schriftlich | 180 Min. |
| Gerätekonstruktion - Übungsaufgaben 71320 (10) 12 05 08 | entfällt | PD Dr. Nagel | | n. Vereinb. |
| OS Gerätetechnik - Referat 91310 (10) 12 05 10 | n. Vereinb. | Prof. Lienig | | n. Vereinb. |
| OS Gerätetechnik - Beleg 91320 (10) 12 05 10 | n. Vereinb. | Prof. Lienig | | n. Vereinb. |
| Diagn. u. ther. Syst. / Biosignalverarb. - Prüfung 72110 (10) Modul 12 07 03 Biomed-techn. Systeme | 23.02. | Prof. Malberg | schriftlich GÖR/226/H | 90 Min. 2. DS |
| Diagn. u. ther. Syst. / Biosignalverarb. - Laborpraktikum 72120 (10) Modul 12 07 03 Biomed-techn. Systeme | n. Vereinb. | Prof. Malberg | schriftlich | 90 Min. |
| OS BMT - Referat 91710 (10) 12 07 06 | n. Vereinb. | Prof. Malberg | | n. Vereinb. |
| OS BMT - Beleg 91720 (10) 12 07 06 | n. Vereinb. | Prof. Malberg | | n. Vereinb. |
| Mod./Sim. / Beatm. / HSM - Prüfung 72310 (10) Modul 12 07 04 Koop. Syst. der BMT | 27.02. | PD Dr.Morgenstern | schriftlich GÖR/127/U | 90 Min. 3. DS |
| Mod./Sim. / Beatm. / HSM - Laborpraktikum 72320 (10) Modul 12 07 04 Koop. Syst. der BMT | n. Vereinb. | PD Dr.Morgenstern | | n. Vereinb. |
| Nach- und Wiederholungsprüfungen | | | | |
| Theor. Elektrotechnik II 31020 (10) 11210 (05) | 01.03. | Dr. Jacobs Prof. Krauthäuser | M13/DÜLF/U | 120 Min. 1./2. DS |

| | | | | |
|---|--------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Theor. Elektrodynamik (Master) 31030 | 01.03. | Dr. Jacobs Prof. Krauthäuser | M13/DÜLF/U | 120 Min. 1./2. DS |
| Technologien der Elektronik 45610 (10) 45630 (13, Teil 1), 45640 (13, Teil2) AVT 1 32410 (05) | 24.02. | Prof. Bock Dr. Wohlrabe | ZEU/250/Z | 180 Min. 180 Min. 1./2. DS |
| Gerätetechnik (Sens. + Techn. Optik) 45010 (10) | SS 17 | Prof. Gerlach/ Prof. Lakner | | |
| Qualitätssicherung 45810 (10) 32210 (05) | 22.02. | Dr. Wohlrabe Prof. Bock | schriftlich MER/03/U | 120 Min. 2./3. DS |
| BMT (N&W) 46010 (10) 31610 (05) | 07.02. | Prof. Malberg Dr. Zaunseder | schriftlich HÜL/S186/H | 120 Min. 3./4. DS |

(05) - Prüfungsordnungsversion

(10) - Prüfungsordnungsversion

(13) - Prüfungsordnungsversion

Prof. Dr.-Ing. St. Bernet

Vorsitzender des Prüfungsausschusses